

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	JPO-PAS 0321
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	2004006721
I	発明の名称	光学スペクトルの測定による試料の複素誘電率測定方法及び測定装置
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-4a	名称	独立行政法人産業技術総合研究所
II-4en	Name:	NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
II-5a	あて名	1008921 日本国
II-5en	Address:	東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 1008921 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	029-862-6155
II-9	ファクシミリ番号	029-862-6156
II-11	出願人登録番号	301021533

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 川手 悦男 KAWATE Etsuo 3058568 日本国 茨城県つくば市梅園1-1-1中央第2 独立行政法人産業技術総合研究所内 c/o National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba Central 2, 1-1, Umezono 1-chome, Tsukuba-shi Ibaraki 3058568 Japan 日本国 JP 日本国 JP
III-1-1	この欄に記載した者は	
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	
III-1-4ja	氏名(姓名)	
III-1-4en	Name (LAST, First):	
III-1-5ja	あて名	
III-1-5en	Address:	
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-1-7	住所(国名)	日本国 JP
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 代理人又は共通の代表者が選任されておらず、下記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している	通知のあて名 (Address for correspondence)
IV-1-1ja	氏名(姓名)	独立行政法人産業技術総合研究所知的財産部門 NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT 3058568 日本国 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 Tsukuba Central 2 1-1, Umezono 1-chome, Tsukuba-shi Ibaraki 3058568 Japan 029-862-6155 029-862-6156
IV-1-1en	Name (LAST, First):	
IV-1-2ja	あて名	
IV-1-2en	Address:	
IV-1-3	電話番号	
IV-1-4	ファクシミリ番号	
V	国の指定	
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	出願日	2003年 11月 20日 (20. 11. 2003)
VI-1-2	出願番号	2003-391201
VI-1-3	国名	日本国 JP
VI-2	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-2-1	出願日	2004年 10月 26日 (26. 10. 2004)
VI-2-2	出願番号	2004-311458
VI-2-3	国名	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	-	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)	-	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	3	✓
IX-2	明細書	18	✓
IX-3	請求の範囲	1	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	13	✓
IX-7	合計	36	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	-	✓
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	-	-
IX-19	要約書とともに提示する図の番号		
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/301021533/	
X-1-1	氏名(姓名)	独立行政法人産業技術総合研究所	
X-1-2	署名者の氏名		
X-1-3	権限		

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補充する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補充の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

PCT手数料計算用紙(願書付属書)

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)
 [この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない]

0	受理官庁記入欄		
0-1	国際出願番号		
0-2	受理官庁の日付印		
0-4	様式-PCT/RO/101(付属書) このPCT手数料計算用紙は、 0-4-1 右記によって作成された。	JPO-PAS 0321	
0-9	出願人又は代理人の書類記号	2004006721	
2	出願人	独立行政法人産業技術総合研究所	
12	所定の手数料の計算	金額/係数	小計(JPY)
12-1	送付手数料 T	⇒	13000
12-2	調査手数料 S	⇒	97000
12-3	国際出願手数料 (最初の30枚まで) i1	123200	
12-4	30枚を超える用紙の枚数	6	
12-5	用紙1枚の手数料 00	1300	
12-6	合計の手数料 i2	7800	
12-7	i1 + i2 = l	131000	
12-12	fully electronic filing fee reduction R	-26400	
12-13	国際出願手数料の合計 (i-R) I	⇒	104600
12-17	納付するべき手数料の合計 (T+S+i+P)	⇒	214600
12-19	支払方法	送付手数料: 予納口座引き落としの承認 調査手数料: 予納口座引き落としの承認 国際出願手数料: 銀行口座への振込み	
12-20	予納口座 受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)	
12-20-1	上記手数料合計額の請求に対する承認	✓	
12-21	予納口座番号	220262	
12-22	日付	2004年 11月 22日 (22. 11. 2004)	
12-23	記名押印		